## **ALLEGATO B** DICHIARAZIONI CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA COMPLETO ICP - MS TABELLA 1: Sistema ICP MS completo - Caratteristiche tecniche richieste Punto Caratteristica tecnica Dichiarazione di fornitura Richiesta minimale / caratteristiche valore Dimensioni strumentazione Strumento da banco, dal minor ingombro possibile (HxLxP) Sistema di raffreddamento In dotazione allo strumento si: no: Interfacciamento con sistemi cromatografici Possibilità di interfacciamento con GC-HPLC per indagini di speciazione si: no: Sistema di produzione del vuoto Costitutito da pompa rotativa + pompa turbomolecolare no: TABELLA 2: Sistema di introduzione del campione - Sorgente di ioni al plasma - Caratteristiche tecniche richieste Punto Caratteristica tecnica Dichiarazione di fornitura Richiesta minimale / caratteristiche Frequenza generatore RF Valore frequenza valore: Potenza di esercizio Range di esercizio (W) valore: Ad almeno tre vie (campionamento, drenaggio del nebulizzatore, Pompa peristaltica С si: no: introduzione on-line di I.S.) Volume morto del sistema torcia - camera di nebulizzazione Valore volume morto valore: Е Camera di nebulizzazione resistente ad acidi/basi e a solventi si: no: Refrigerazione del sistema introduzione campione Sistema Peltier si: no: Rapporto CeO<sup>+</sup>/Ce<sup>+</sup> garantito in condizioni routinarie ≤2% valore: Possibilità di operare a bassi flussi ≤ 200 µl si: no: Autoallineante, regolazione X,Y,Z gestiti interamente da SFTW si: Torcia in quarzo e sistema di allineamento no: Flussi e pressioni di esercizio dei gas in uso Interamente gestibili da SFTW no: Possibilità di iniezione diretta di soluzioni con elevato contenuto di Valore solidi disciolti in % valore: solidi disciolti LOD <sup>75</sup>As in modalità collisione (He) Limite di rivelazione in soluzione contenenti cloruri valore: Numero di alloggiamenti per campioni e posizioni ausiliarie per soluzioni Autocampionatore valore: di tuning e lavaggio Protezione, inclusa nella fornitura, per evitare la contaminazione dei Sistema protezione autocampionatore si: no: campioni dalla polvere ambientale TABELLA 3: Interfaccia plasma - Spettrometro di massa Punto Caratteristica tecnica Richiesta minimale / caratteristiche Dichiarazione di fornitura Accesso ai coni per manutenzione e/o sostituzione Senza interruzione del vuoto no: Diametro orifizio coni Di dimensioni minori possibile valore Accesso ai coni per manutenzione e/o sostituzione Necessità di utilizzo di attrezzi no TABELLA 4: Sistema di lenti e quadrupolo analizzatore Dichiarazione di fornitura Punto Caratteristica tecnica Richiesta minimale / caratteristica Lenti ioniche Numero valore: Accesso e manutenzione lenti ioniche di estrazione Preferibilmente in zona isolabile dall'alto vuoto si: no: Range di massa Almeno da 5 a 260 amu valore: Risoluzione di massa Tra 0,3 e 3 amu valore: Stabilità delle masse in ore per ± 0,05 amu valore:

TABELLA 5: Hardware e software di gestione. Caratteristiche tecniche minime richieste						
Punto	Parte del sistema	Richiesta minimale	Dichiarazione di fornitura			
Α	processore	di ultima generazione	tipologia			
В	memoria hard disk	≥ 250 Gb	valore			
С	memoria RAM	≥ 2 Gb	valore			
D	masterizzatore e programma di masterizzazione	incluso	si		no	
Е	disponibilità di almeno 2 schede di rete	2 schede di rete	valore			
F	Presenza di doppio disco fisso fisico (no doppia partizione)	2 dischi fissi	si		no	
G	lettore DVD	incluso	si		no	
Н	tastiera	incluso	si		no	
- 1	mouse	incluso	si		no	
L	video	LCD≥21"	valore			
М	stampante laser colori	incluso	si		no	
						,
TABELLA 1: PARTE SPERIMENTALE						
Punto	Caratteristica tecnica	Richiesta minimale / caratteristiche	Dich	niarazione di fornitura		
Α	Analisi soluzione fornita dal laboratorio	Concentrazione di ciascun elemento richiesto	valore:	da riportare nella tabella allegata		
В	Gas utilizzati per la determinazione degli elementi	Numero di gas	valore:			
С	Quantità di campione aspirata per la determinazione degli elementi richiesti	Flusso di aspirazioe	valore:		•	